# 12,18 Модель графаноподобных соединений *h*-*AB*-*C*: аналитические оценки

© С.Ю. Давыдов

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия E-mail: Sergei Davydov@mail.ru

Поступила в Редакцию 27 октября 2020 г. В окончательной редакции 1 ноября 2020 г. Принята к публикации 2 ноября 2020 г.

По аналогии с графаном и флюорографеном, предложена модель графаноподобных соединений h-AB-C, где атомы A и B занимают узлы плоской гексагональной решетки, а атомы C, связанные с атомами A и B, расположены по противоположным сторонам от AB-плоскости. Численные оценки выполнены для соединений h- $A_3B_5$ - $C_4$ , где атомы A, B и C принадлежат к одному и тому же ряду периодической системы. Получены аналитические выражения для электронного спектра, квантовой емкости, локальных дефектных состояний, силовых констант и характерных фононных частот.

Ключевые слова: графан, дисперсия электронов, квантовая емкость, дефектные состояния, упругие и фононные характеристики.

DOI: 10.21883/FTT.2021.03.50596.231

### 1. Введение

Графан и флюорографен — гидрогенизированный и фторированный графен, — были "изобретены" теоретиками [1,2] и лишь затем синтезированы [3-5]. Различные их свойства исследовались в работах [6-14]. То же относится к достаточно широкому кругу двумерных (2D) материалов, обладающих, в отличие от графена, щелью в электронном спектре [15–17]. Среди таких материалов заметное место заняли графеноподобные соединения, являющиеся 2D-аналогами классических 3D-полупроводников A<sub>N</sub>B<sub>8-N</sub> [16-20]. Здесь мы рассмотрим электронный спектр специфических графаноподобных соединений вида *h-AB-C* и его аппроксимацию, рассчитаем квантовые емкости и оценим энергию и заполнение локальных уровней, наводимых вакансиями. Обсудим также упругие и фононные характеристики.

# 2. Электронный спектр

Как и в работе [21], начнем с набора двух различных асимметричных димеров, состоящих из атомов Aи C и B и C, связанных соответственно матричными элементами  $t_{ac}$  и  $t_{bc}$ . Теперь построим из этих димеров гексагональную двумерную решетку, включив взаимодействие  $t_{ab}$  между ближайшими A и B. При этом, атомы C расположены поочередно по разным сторонам плоскости (x, y, 0), содержащей атомы A и B: например, атомы C, связанные с атомами A, находятся над AB-плоскостью, а атомы C, связанные с атомами B, расположены под AB-плоскостью (см. рис. 1, где изображен гексагональный фрагмент этой структуры). Как показано в [21], функция Грина такого *АВ*-*С*-соединения может быть представлена в виде

$$G^{AA(BB)}(\omega, \mathbf{k}) = \frac{G^{A(B)}(\omega)}{1 - t_{ab}^2 G^A(\omega) G^B(\omega) f^2(\mathbf{k})},$$
$$G^{A(B)}(\omega) = \frac{g^{A(B)}(\omega)}{1 - t_{a(b)x}^2 g^{A(B)}(\omega) g^C(\omega)},$$
$$f(\mathbf{k}) = \sqrt{3 + 2\cos(k_x a \sqrt{3}) + 4\cos(k_x a \sqrt{3}/2)\cos(3k_y a/2)}.$$
(1)

Здесь  $\omega$  — энергетическая переменная,  $g^{A(B)}(\omega) = (\omega - \varepsilon_{a(b)} + i0^+)^{-1}$ ,  $g^C(\omega) = (\omega - \varepsilon_c + i0^+)^{-1}$ ,  $\varepsilon_{a,b,c}$  — энергии уровней атомов A, B, C;  $\mathbf{k} = (k_x, k_y)$  — волновой вектор для движения электрона в плоскости (x, y), a — расстояние между ближайшими атомами A и B; матричные элементы принимаем равными  $t_{ab} = t$  и  $t_{ac} = t_{bc} = t_{\perp}$ . Последнее



**Рис. 1.** Гексагональный фрагмент трехслойной структуры *h*-*AB*-*C*.

Структура $\rightarrow$	<i>h</i> -BNC <sub>2</sub>	h-AlPSi <sub>2</sub>	h-GaAsGe <sub>2</sub>	<i>h</i> -InSbSn <sub>2</sub>
$-(\varepsilon_a + \varepsilon_b)/2$ , eV	17.79; 19.84	13.61; 14.97	14.35; 15.24	12.46; 13.09
$-\varepsilon_c, \mathrm{eV}$	17.52; 19.38	13.55; 14.79	14.38; 15.16	12.50; 13.04
δ	2.42; 2.71	3.50; 4.26	2.98; 3.69	2.34; 2.95
t, eV	2.28	0.92	0.86	0.64
$\Delta E(\mathbf{K}), \mathbf{eV}$	2.28	3.88	3.33	2.64
$W_1 = W_4, \mathrm{eV}$	4.17	0.84	0.85	0.60
$W_C = W_V, eV$	0.75	0.04	0.04	0.03
$E_g$ , eV	0.66	0.34	0.34	0.30
a, Å	1.45	2.28	2.36	2.76
$C_Q^*, \mathrm{mF/cm}^2$	1.6	11	10	10

 $\Pi$ римечание. В расчетах использовалось среднее значение параметра $\delta.$ 

равенство означает, что атомы C лежат в плоскостях  $(x, y, \pm d)$ , где d — длины связей A-C и B-C. Такая структура может быть охарактеризована как графаноили флюорографаноподобная.

Электронный спектр системы находим из уравнения  $\operatorname{Re}D(\omega, \mathbf{k}) = 0$ , где

$$D(\omega, \mathbf{k}) = \left[1 - t_{\perp}^2 g^A(\omega) g^C(\omega)\right] \left[1 - t_{\perp}^2 g^B(\omega) g^C(\omega)\right]$$
$$- t^2 g^A(\omega) g^B(\omega) f^2(\mathbf{k}), \qquad (2)$$

откуда получаем

$$(\omega^2 - \delta^2)(\omega - \varepsilon_c)^2 - 2\omega(\omega - \varepsilon_c)t_{\perp}^2 + t_{\perp}^4$$
$$- (\omega - \varepsilon_c)^2 t^2 f^2(\mathbf{k}) = 0, \qquad (3)$$

где мы положили  $(\varepsilon_a + \varepsilon_b)/2 = 0$ ,  $|\varepsilon_a - \varepsilon_b| = 2\delta$ .

Уравнение (3) не имеет аналитического решения. Рассмотрим графаноподобную структуру, представляющую собой гексагональный нитрид бора, атомы которого связаны с атомами углерода, или *h*-BNC<sub>2</sub> (здесь и далее конкретные соединения h- $A_3B_5$ -C в соответствии с правилами химической номенклатуры обозначаются как *h*- $ABC_2$ ). Исходя из таблиц атомных термов Хермана-Скиллмана [22] и Манна [23] получаем соответственно ( $\varepsilon_{\rm B} + \varepsilon_{\rm N}$ )/2 = -17.79 eV,  $\varepsilon_{\rm C}$  = -17.52 eV и ( $\varepsilon_{\rm B} + \varepsilon_{\rm N}$ )/2 = -19.84 eV,  $\varepsilon_{\rm C}$  = -19.38 eV, где энергия отсчитывается от вакуума. Полагая для простоты ( $\varepsilon_{\rm B} + \varepsilon_{\rm N}$ )/2 =  $\varepsilon_{\rm C}$  = 0, получим из уравнения (3) четыре электронные зоны  $E_p(\mathbf{k})$  вида

$$E_{1}(\mathbf{k}) = \sqrt{\left[\delta^{2} + 2t_{\perp}^{2} + t^{2}f^{2}(\mathbf{k}) + R(\mathbf{k})\right]/2} = -E_{4}(\mathbf{k}),$$

$$E_{2}(\mathbf{k}) = E_{C}(\mathbf{k}) = \sqrt{\left[\delta^{2} + 2t_{\perp}^{2} + t^{2}f^{2}(\mathbf{k}) - R(\mathbf{k})\right]/2}$$

$$= -E_{3}(\mathbf{k}) = -E_{V}(\mathbf{k}),$$

$$R(\mathbf{k}) = \sqrt{\left[\delta^{2} + t^{2}f^{2}(\mathbf{k})\right]^{2} + 4t_{\perp}^{2}\left[\delta^{2} + t^{2}f^{2}(\mathbf{k})\right]} \quad (4)$$

и индексы C и V относятся соответственно к зоне проводимости и валентной зоне. Согласно оценкам [20,24], положим  $\delta/t = 1$  (см. также табл. 1). На рис. 2 изображены зоны  $E_{1,2}(\mathbf{k})$  при  $t_{\perp}/t = 1$  ( $\Gamma$ , K, М — точки двумерной зоны Бриллюэна). Как и в случае графана и флюорографена, ширина запрещенной зоны  $E_g = 2E_2(\Gamma)$  [21,25]. Однако, в отличие от графана и флюорографена, спектр *h*-BN-С имеет ненулевую К-щель  $\Delta E(\mathbf{K}) = E_1(\mathbf{K}) - E_2(\mathbf{K})$ , равную 1 в ед. *t*.

Как следует из табл. 1, равенство ( $\varepsilon_a + \varepsilon_b$ )/2 =  $\varepsilon_c$  приближенно выполняется не только для *h*-BNC<sub>2</sub>, но и для соединений *h*-A<sub>3</sub>B<sub>5</sub>-C<sub>4</sub>, где атомы A, B, C принадлежат к одному ряду периодической системы. Рассмотрим



**Рис. 2.** Дисперсия электронов в структуре *h*-BNC<sub>2</sub> при  $\delta/t = 1$  и  $t_{\perp}/t = 1$ . Изображены только зоны  $E_1(\mathbf{k})$  и  $E_2(\mathbf{k}) = E_C(\mathbf{k})$ , соответствующие положительной энергии, измеряемой в ед. *t*.

характерные зонные энергии (в ед. t):

$$E_{1,2}(\mathbf{K}) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \delta^2 + 2t_{\perp}^2 \pm \delta^2 r_{\mathbf{K}} \right)^{1/2}, \ r_{\mathbf{K}} = \sqrt{1 + 4t_{\perp}^2/\delta^2},$$

$$E_{1,2}(\Gamma) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \delta^2 + 2t_{\perp}^2 + 9 \pm (\delta^2 + 9)r_{\Gamma} \right)^{1/2},$$

$$r_{\Gamma} = \sqrt{1 + 4t_{\perp}^2/(\delta^2 + 9)},$$

$$E_{1,2}(\mathbf{M}) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \delta^2 + 2t_{\perp}^2 + 1 \pm (\delta^2 + 1)r_{\mathbf{M}} \right)^{1/2},$$

$$r_{\mathbf{M}} = \sqrt{1 + 4t_{\perp}^2(\delta^2 + 1)}.$$
(5)

Параметры структур  $h-A_3B_5-C_4$  и рассчитанные значения  $\Delta E(\mathbf{K})$ ,  $W_1 = W_4 = E_1(\Gamma) - E_1(\mathbf{K})$ ,  $W_C = W_V = E_2(\mathbf{K}) - E_2(\Gamma)$  представлены в табл. 1. Из этой таблицы следует, во-первых, что зонные характеристики h-BN-C (за исключением  $\Delta E(\mathbf{K})$ ) резко отличаются от характеристик остальных соединений h-ABC<sub>2</sub>, что связано с различиями значений матричных элементов  $t \propto a^{-2}$  [20,22] (см. табл. 1). Во-вторых, соединения h-AlPSi<sub>2</sub>, h-GaAsGe<sub>2</sub>, h-InSbSn<sub>2</sub> обладают аномально узкими валентными зонами и зонами проводимости ( $W_C = W_V \ll E_g$ ). И, наконец, все рассмотренные соединения характеризуются широкими щелями  $\Delta E(\mathbf{K}) \gg E_g$ .

## 3. Квантовая емкость

Легко показать аналитически, что в окрестности точки  $\Gamma$  спектр структур  $h-A_3B_5-C_4$  имеет параболический характер (на что указывает также рис. 2). Таким спектрам в 2D-системах отвечают плотности состояний вида  $\rho(\omega) = \text{const } [26]$ . Поэтому положим:  $\rho_C(\omega) = \rho_V(\omega) = 2/W_C$ , если  $E_C(\Gamma) \le |\omega| \le E_C(K)$ ;  $\rho_1(\omega) =$  $= \rho_4(\omega) = 2/W_1$ , если  $E_1(K) = E_C(K) \le |\omega| \le E_1(\Gamma)$ ; вне указанных энергетических интервалов соответствующие плотности состояний равны нулю.

Перейдем теперь к оценкам квантовой емкости  $C_Q$  [26–29]. В силу того, что  $\Delta E(\mathbf{K}) \gg E_g \gg W_C = W_V$ , для расчета квантовой емкости структур h- $A_3B_5$ – $C_4$  достаточно учитывать только плотности состояний  $\rho_C(\omega)$  и  $\rho_V(\omega)$ . Применяя к графану выражение для  $C_Q$ , предложенное в [28] для двумерной наноструктуры, запишем для графана

$$C_{Q} = (e^{2}/4TS) \int_{0}^{\infty} \rho_{C}(\omega)A(\omega, V^{*}) d\omega,$$
$$A(\omega, V^{*}) = \operatorname{sch}^{2} \left[ (\omega - V^{*})/2T \right] + \operatorname{sch}^{2} \left[ (\omega + V^{*})/2T \right],$$
(6)

где  $V^* = eV_{el}$  — сдвиг электронных состояний в электростатическом поле,  $V_{el}$  — внешний электростатический потенциал, e — величина заряда электрона, T — температура в энергетических единицах,  $S = 3\sqrt{3}a^2/4$  — площадь, приходящаяся на один атом *AB*-листа; считаем, что при  $V^* = 0$  химический потен-

циал совпадает с центром запрещенной зоны графана. Вводя безразмерные параметры  $x = \omega/2T$ ,  $v^* = V^*/2T$ ,  $e_g = E_g/2T$ ,  $e_C = E_C(K)/2T$ , и воспользовавшись результатами работы [21,25], из (6) получим

$$C_Q(V^*) = (e^2/2S)I,$$
 (7)

$$I = (2/W_C) [\operatorname{th}(e_c + \nu^*) + \operatorname{th}(e_c - \nu^*) - \operatorname{th}(e_g/2 + \nu^*) - \operatorname{th}(e_g/2 - \nu^*)].$$
(8)

Так как при комнатной температуре  $e_g/2 \gg 1$ , приближенно имеем

$$C_Q(V^*) \approx \frac{16e^2 \operatorname{ch}(V^*/T) \exp(-E_g/T)}{3\sqrt{3}a^2 W_C} \eta,$$
  
 $\eta = 1 - \exp(-W_C/T).$  (9)

Тогда получим  $C_Q(0) = 0$  для всех соединений *h*-*A*<sub>3</sub>*B*<sub>5</sub>-*C*<sub>4</sub>, также как для графана и флюорографена [21,25]. Значения  $C_Q^* \equiv C_Q(E_g/2)$  приведены в табл. 1 (для графана и флюорографена  $C_Q^* \approx 0.2 \text{ mF/cm}^2$  [21,25]). Малая величина  $C_Q^*$  для *h*-BN-*C* по сравнению с другими рассмотренными соединениями *h*-*A*<sub>3</sub>*B*<sub>5</sub>-*C*<sub>4</sub> связана с его сравнительно широкой зоной проводимости.

## 4. Локальные состояния дефектов

Рассмотрим локальные дефектные состояния, воспользовавшись моделью Костера–Слэтера [30,31]. Полагая, что возмущение, вносимое дефектом, сосредоточено в одном узле решетки и равно V, плотность состояний на дефекте  $\rho_d(\omega)$  можно приближенно представить в виде

$$\rho_d(\omega) \approx \frac{\rho(\omega)}{[1 - VL(\omega)]^2 + [\pi V \rho(\omega)]^2},$$
$$L(\omega) = P \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\rho(\omega') \, d\omega'}{\omega - \omega'},$$
(10)

где  $\rho(\omega)$  — плотность состояний соединения *h*-A<sub>3</sub>B<sub>5</sub>-C<sub>4</sub>, *P* — символ главного значения интеграла [21]. Легко показать, что

$$L(\omega) = \frac{2}{W_1} \ln \left| \frac{(E_1(\Gamma) + \omega)(E_1(K) - \omega)}{(E_1(K) + \omega)(E_1(\Gamma) - \omega)} \right|$$
  
+ 
$$\frac{2}{W_C} \ln \left| \frac{(E_C(K) + \omega)(E_C(\Gamma) - \omega)}{(E_C(\Gamma) + \omega)(E_C(\Gamma) - \omega)} \right|$$
  
= 
$$L_1(\omega) + L_C(\omega).$$
(11)

Функция  $L(\omega)$  представлена на рис. 3, где принято  $W_C = 1, \Delta E(\mathbf{K}) = 4, W_1 = W_4 = 8$  в ед.  $E_C(\Gamma) = E_g/2 = 1$ . Энергии уровней дефекта определяется корнями уравнения

$$L(\omega) = V^{-1}.\tag{12}$$

Далее мы будем рассматривать только локальные состояния  $\omega_l$ , лежащие в запрещенной зоне

 $V_{1}^{-1}$ 4  $\rho_C$ Γ 0 εd φ  $V_{2}^{-1}$ 4 -8 0 2 4 6 ω

**Рис. 3.** Функция  $L(\omega)$  для плотностей состояний  $\rho_C(\omega)$ и  $\rho_1(\omega)$  (жирные линии). Вертикальными штриховыми линиями изображены асимптоты, соответствующие краям зоны  $E_C(\mathbf{k})$ . Тонкими линиями изображены функции  $V^{-1}$  (модель Костера–Слэтера) и  $\varphi(\omega) = (\omega - \varepsilon_d)/V_d^2$  (модель Халдейна– Андерсона); точки пересечения этих линий с графиком  $L(\omega)$ определяют положения уровней дефекта. На рисунке представлена только область положительных энергий на участке от середины запрещенной зоны до дна зоны  $E_1(\mathbf{k})$ , так как  $\rho_{C,1}(\omega) = \rho_{C,1}(-\omega), L(\omega) = -L(-\omega).$ Энергетические величины измерены в ед.  $E_g/2$  ( $W_C = 1$ ,  $\Delta E(K) = 4$ ,  $W_1 = 8$ ), функции  $L(\omega)$  и  $\rho_C(\omega)$  — в ед.  $2/E_g$ .

 $-E_g/2 \le \omega_l \le E_g/2$  и в К-щели  $E_1(\mathbf{K}) \ge \omega_l \ge E_C(\mathbf{K}),$  $-E_1(\mathbf{K}) \leq \omega_l \leq -E_C(\mathbf{K})$ . Схема нахождения энергии таких состояний представлена на рис. 2: значения  $\omega_l$  определяются пересечением прямых  $V_{1,2}^{-1}$  ( $V_1 > 0, V_2 < 0$ ) с графиком  $L(\omega)$  Плотности состояний таких уровней  $\rho_l(\omega)$ , их числа заполнения (при нулевой температуре)  $n_l$  и фактор заполнения  $v_l$  определяются соответственно выражениям

$$\rho_{l}(\omega) = \nu_{l}\delta(\omega - \omega_{l}), \quad n_{l} = \nu_{l}\Theta(E_{F} - \omega_{l}),$$
$$\nu_{l} \approx \left| V^{2}dL(\omega)/d\omega \right|_{\omega_{l}}^{-1}, \quad (13)$$

где  $dL(\omega)/d\omega = dL_1(\omega)/d\omega + dL_C(\omega)/d\omega$  и

$$\frac{dL_{1}(\omega)}{d\omega} = -\frac{4}{W_{1}} \left( \frac{E_{1}(\mathbf{K})}{E_{1}^{2}(\mathbf{K}) - \omega^{2}} - \frac{E_{1}(\Gamma)}{E_{1}^{2}(\Gamma) - \omega^{2}} \right), \quad (14)$$

$$\frac{dL_C(\omega)}{d\omega} = -\frac{4}{W_C} \left( \frac{E_C(\Gamma)}{E_C^2(\Gamma) - \omega^2} - \frac{E_C(\mathbf{K})}{E_C^2(\mathbf{K}) - \omega^2} \right).$$
(15)

В модели Костера-Слэтера вакансиям отвечает предел  $|V| \rightarrow \infty$  [21,25]. В этом пределе вблизи центра запрещенной зоны возникает локальное состояние  $\omega_{l0} \sim 0$ , другое локальное состояние  $\omega_{lK}$  образуется в К-щели при  $L(\omega) \rightarrow 0$ , или при  $L_1(\omega) \rightarrow L_C(\omega)$  (см. рис. 3). В нашем случае подобные состояния реализуются при  $|V| \gg E_1(K)$ , причем для вакансий атомов A, B и C значения возмущения V будут различаться.

В силу трудности определения значения возмущения V, модель Костера-Слэтера носит достаточно иллюстративный характер (см. подробнее [21,25]). Перейдем поэтому к более удобной для наших целей модели дефекта Халдейна-Андерсона [31,32], в которой плотность состояний на точечном дефекте равна

$$\rho_d(\omega) = \frac{2}{\pi} \frac{\Gamma(\omega)}{\left(\omega - \varepsilon_d - \Lambda(\omega)\right)^2 + \Gamma(\omega)^2}, \qquad (16)$$

где полуширина и энергетический сдвиг уровня дефекта  $\varepsilon_d$  равны соответственно  $\Gamma(\omega) = \pi V_d^2 \rho(\omega)$  и  $\Lambda(\omega) = V_d^2 L(\omega), V_d$  — потенциал взаимодействия дефекта с матрицей *h-AB-C*. Энергии дефектных состояний определяются корнями уравнения

$$\omega - \varepsilon_d - \Lambda(\omega) = 0. \tag{17}$$

Схема решения уравнения (17) приведена на рис. 3. Плотности состояний, лежащих в запрещенной зоне, и их числа заполнения определяются выражениями (13), а факторы заполнения равны  $v_l = |1 - d\Lambda(\omega)/d\omega|_{\omega_l}^{-1}$ .

Рассмотрим в качестве примера случай  $\varepsilon_d = \varepsilon_c = 0$ . Тогда энергия локального состояния  $\omega_{l0} = 0$ , а соответствующий фактор заполнения v<sub>l0</sub> есть

$$\nu_{l0} = \left[1 + 4V_d^2 \left(\frac{1}{E_C(\Gamma)E_C(\mathbf{K})} + \frac{1}{E_1(\Gamma)E_1(\mathbf{K})}\right)\right]^{-1}.$$
 (18)

Полагая  $\Delta E(\mathbf{K}) \gg E_g/2$ , можно пренебречь вторым слагаемым в круглых скобках. Более того, для соединений h-AlPSi<sub>2</sub>, h-GaAsGe<sub>2</sub> и h-InSbSn<sub>2</sub>, для которых выполняется условие  $W_C \ll E_g/2$ , получим  $v_{l0} \approx (1 + 16V_d^2 / E_g^2)^{-1}.$ 

Энергия лежащего в К-щели локального уровня  $\omega_{lK}$ определяется решением уравнения  $\omega = V_d^2 L(\omega)$  в энергетическом интервале  $E_1(\mathbf{K}) \geq \omega \geq E_C(\mathbf{K})$ . Из рис. 3 легко видеть, что при  $V_d \rightarrow 0$  имеем  $\omega_{\rm K} \sim E_C + \varepsilon_{C{\rm K}},$ где  $\varepsilon_{CK} \ll E_C(K)$ . Соответствующий фактор заполнения  $v_{lK} \sim (1 + 2V_d^2/W_C \varepsilon_{CK})^{-1}$ . Если  $V_d \to \infty$ , то значение  $\omega_{lK}$  близко к корню уравнения  $L_C(\omega) = -L_1(\omega)$ . При  $W_C \ll W_1$  (см. табл. 1) получим  $\omega_{lK} \sim E_1(K) - \varepsilon_{1K}$  $(\varepsilon_{1K} \ll E_1(K))$  и  $v_{lK} \sim W_1 \varepsilon_{1K} / 2V_d^2$ . Таким образом, с ростом  $V_d$  от 0 до  $\infty$  локальный уровень  $\omega_{lK}$  смещается от потолка зоны проводимости  $E_C(\mathbf{k})$  до дна зоны  $E_1(\mathbf{k})$ . Подчеркнем, что рассмотренный нами случай не является чисто иллюстративным, так как расчеты из первых принципов дают для водородной вакансии в графане [33] и для вакансии фтора в флюорографене [34] локальные состояния, лежащие вблизи центра запрещенной зоны (см. подробнее [21,25]).

Аналогичным образом могут быть рассмотрены и другие предельные случаи, например  $|\varepsilon_d| \gg E_g/2$ , на чем, однако, здесь мы останавливаться не будем. Отметим



417

Таблица 2. Оценки упругих и фононных характеристик для соединений *h*-*A*<sub>3</sub>*B*<sub>5</sub>-*C*<sub>4</sub>

Структура $ ightarrow$	<i>h</i> -BNC <sub>2</sub>	h-AlPSi <sub>2</sub>	h-GaAsGe <sub>2</sub>	<i>h</i> -InSbSn <sub>2</sub>
<i>V</i> <sub>2</sub> , eV,	11.67	4.85	4.41	3.22
$lpha_{c}^{ab},lpha_{c}^{ac},\!lpha_{c}^{bc}$	0.98, 0.99, 1.00	0.99, 0.97, 0.99	0.90, 0.97, 0.97	0.96, 0.96, 0.96
$k_{\parallel} = k_{\perp}, \mathrm{eV/\AA}^2$	22.2	3.73	3.17	1.69
$\Omega_{\perp}, \mathrm{cm}^{-1}$	707	191	106	64
$\Omega_{\parallel}, { m cm}^{-1}$	1395	374	217	124

также, что локальные уровни, лежащие в нижней К-щели  $(-E_1(\mathbf{K}) \le \omega \le -E_C(\mathbf{K}))$ , могут представлять интерес для оже-переходов.

# 5. Упругие и фононные характеристики

Рассмотрим реакцию структуры h-AB-C на деформацию сжатие-растяжение в направлении связей A-C и B-C. Воспользовавшись результатами работы [35], согласно которым силовые константы центрального вза-имодействия  $k_{ac}$  и  $k_{bc}$  равны

$$k_{a(b)c} = 4\alpha_c^{a(b)c} V_2 [2(\alpha_c^{a(b)c})^2 - 1]/d^2,$$
(19)

где  $V_2$  — ковалентная энергия,  $\alpha_c^{a(b)c} = V_2/\sqrt{V_2^2 + (V_3^{a(b)c})^2}$  — ковалентность связи A(B)-C. Определив результирующую силовую константу  $k_{\perp}$  выражением  $k_{\perp}(x_{ac} + x_{bc}) = k_{ac}x_{ac} + k_{bc}x_{bc}$ , где  $x_{ac}$  и  $x_{bc}$  — смещения атома C в димерах A-C и B-C, и учитывая, что  $k_{ac}x_{ac} = k_{bc}x_{bc}$ , получим

$$k_{\perp} = \frac{2k_{ac}k_{bc}}{k_{ac} + k_{bc}}.$$

Перейдем к численным оценкам. Считая, что  $\sigma$ -связь атомов атомов A(B) и C осуществляется  $sp^3$ -орбиталями, имеем  $V_2 = \eta_{sp3}(\hbar^2/m_0d^2)$ , где  $\eta_{sp3} = 3.22$  [36], и полагая для простоты d = a, получим значения  $V_2 = 11.67$ , 4.85, 4.41, 3.22 eV для *h*-BN-C, *h*-AlP–Si, *h*-GaAs–Ge, *h*-InSb–Sn соответственно. По-лярная энергия  $V_3^{a(b)c} = |\varepsilon_{sp3}^c - \varepsilon_{sp3}^{a(b)}|/2$ , где  $\varepsilon_{sp3}^{a(b)c} =$  $= (\varepsilon_s^{a(b)c} + 3\varepsilon_p^{a(b)c})/4$  [22,36]. Аналогичные выражения можно записать и для связи А-В. Воспользовавшись таблицами Манна [23], получим значения ковалентности связей, приведенные в табл. 2. Для оценок в настоящей работе будем приближенно полагать, что все значения ковалентностей  $\alpha_c^{a(b)c}$  и  $\alpha_c^{ab}$  равны 1. Тогда приближенно получаем  $k_{ac} = k_{bc} = k_{ab}$ , так что  $k_{\parallel} = k_{\perp} \approx 4V_2/a^2$ . Результаты расчета представлены в табл. 2. Убыль силовых констант в ряду  $h\text{-BN}-C \rightarrow h\text{-InSb}-Sn$  обусловлена ростом a, так как  $k_{\parallel} = k_{\perp} \propto a^{-4}$ . Отметим, что согласно [25] характерная энергия электрон-фононной связи  $\lambda = w^2/k_\perp \approx V_2$ , где w — деформационный фактор.

Обратимся теперь к оценкам частот характерных фононов. Полагая, как и в [25], характерную частоту

нормальных колебаний атома С массой М<sub>С</sub> относительно неподвижного AB-листа равной  $\Omega_{\perp} = \sqrt{k_{\perp}/M_C}$ , получим результаты, представленные в табл. 2. Величину частоты оптических колебаний в плоскости АВ-листа, отвечающих точке Г зоны Бриллюэна, оценим выражением  $\Omega_{\parallel} = \sqrt{2k_{\parallel}/M_{AB}}$ , где эффективная масса  $M_{AB} = M_A M_B / (M_A + M_B)$ . Результаты расчета приведены в табл. 2. Убыль частот в ряду h-BN $-C \rightarrow h$ -InSbSn<sub>2</sub> обусловлена как уменьшением  $k_{\parallel}$ , так и ростом соответствующих масс. По данным работы [37] экспериментальное значение частоты G-пика раман-спектра гексагонального двумерного нитрида бора (h-BN) равно 1367 ст<sup>-1</sup>, что вполне удовлетворительно согласуется с нашей оценкой Ω<sub>∥</sub> для *h*-BN–С. По аналогии с результатами [37] можно предположить, что частоты  $\Omega_{\perp}$ графаноподобных материалов перекрываются с их зонами акустических колебаний.

# 6. Заключение

Итак, в настоящей статье мы рассмотрели новые 2D-материалы типа *h*-*AB*-*C*, являющиеся усложненными аналогами графана и флюорографена. Оценки для структур h- $A_3B_5$ - $C_4$  показали, во-первых, что эти соединения являются узкозонными полупроводниками. Вовторых, оказалось, что все рассмотренные характеристики *h*-BNC<sub>2</sub> существенно отличаются от аналогичных характеристик h-AlPSi<sub>2</sub>, h-GaAsGe<sub>2</sub> и h-InSbSn<sub>2</sub>. Так, например, три последние соединения обладают чрезвычайно узкими валентными зонами и зонами проводимости 0.04-0.03 eV, что напоминает поверхностные зоны 3D-полупроводников [38,39]. Упругость соединений h-AlPSi<sub>2</sub>, h-GaAsGe<sub>2</sub> и h-InSbSn<sub>2</sub> и их фононные частоты также значительно ниже, чем у h-BNC<sub>2</sub>. Такие отличия имеют место вследствие малости расстояния между ближайшими соседями и (в случае фононов) малой массы атомов В, С и N. Хотелось бы надеяться, что такие материалы найдут соответствующее приборное применение.

### Конфликт интересов

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

# Список литературы

- J.O. Sofo, A.S. Chaudhari, G.D. Barber. Phys. Rev. B 75, 153401 (2007).
- [2] O. Leenaerts, H. Peelaers, A.D. Hernández-Nieves, B. Partoens, F.M. Peeters. Phys. Rev. B 82, 195436 (2010).
- [3] D.C. Elias, R.R. Nair, T.M.G. Mohiuddin, S.V. Morozov, P. Blake, M.P. Halsall, A.C. Ferrari, D.W. Boukhvalov, M.I. Katsnelson, A.K. Geim, K.S. Novoselov. Science 323, 610 (2009).
- [4] R. Zboril, F. Karlicky, A.B. Bourlinos, T.A. Steriotis, A.K. Stubos, V. Georgakilas, K. Safarova, D. Jancık, C. Trapalis, M. Otyepka. Small 6, 2885 (2010).
- [5] K.-J. Jeon, Z. Lee, E. Pollak, L. Moreschini, A. Bostwick, C.-M. Park, R. Mendelsberg, V. Radmilovic, R. Kostecki, T.J. Richardson, E. Rotenberg, ACS Nano 5, 1042 (2011).
- [6] H. Sahin, C. Ataca, S. Ciraci. Appl. Phys. Lett. 95, 222510 (2009).
- [7] S. Lebègue, M. Klintenberg, O Eriksson, M.I. Katsnelson. Phys. Rev. B 79, 245117 (2009).
- [8] D.W. Boukhvalov, M.I. Katsnelson, A.I. Lichtenstein. Phys. Rev. B 77, 35427 (2008).
- [9] M.R. Thomsen, M.M. Ervasti, A. Harju, T.G. Pedersen. Phys. Rev. B 92, 195408 (2015).
- [10] H.-C. Huang, S.-Y. Lin, C.-L. Wu, M.-F. Lin. Carbon 103, 84 (2016).
- [11] H.-Y. Lu, L. Hao, R. Wang, C.S. Ting. Phys. Rev. B 93, 241410(R) (2016).
- [12] L. Hao, H.-Yan Lu, C.S. Ting. Phys. Rev. Mater. 3, 024003 (2019); arXiv: 1812.0777v1.
- W. Feng, P. Long, Y. Feng, Y. Li. Adv. Sci. 3, 1500413 (2016).
   DOI: 10.1002/advs.201500413.
- [14] D.D. Chronopoulos, A. Bakandritsos, M. Pykal, R. Zboril, M. Otyepka. Appl. Mater. Today 9, 60 (2017).
- [15] [A.K. Geim, I.V. Grigorieva. Nature 499, 419 (2013).
- [16] C.-J. Tong, H. Zhang, Y.-N. Zhang, H. Liu, L.-M. Liu, J. Mater. Chem. A 2, 17971 (2014).
- [17] И.В. Антонова. ФТП 50, 67 (2016).
- [18] H.L. Zhuang, A.K. Singh, R.G Hennig. Phys. Rev. B 87, 165415 (2013).
- [19] D. Kecik, A. Onen, M. Konuk, E. Gürbüz, F. Ersan, S. Cahangirov, E. Aktürk, E. Durgun, S. Ciraci. Appl. Phys. Rev. 5, 011105 (2018).
- [20] С.Ю. Давыдов. ФТТ 58, 779 (2016).
- [21] С.Ю. Давыдов. ФТТ **62**, 2151 (2020).
- [22] У. Харрисон. Электронная структура и свойства твердых тел. Мир, М. (1983).
- [23] W.A. Harrison. Phys. Rev. B 31, 2121 (1985).
- [24] С.Ю. Давыдов. ФТТ 60, 1815 (2018).
- [25] С.Ю. Давыдов. ФТТ 63, 158 (2021).
- [26] T. Ando, A.B. Fowler, F. Stern. Rev. Mod. Phys. 54, 437 (1982).
- [27] S. Luryi. Appl. Phys. Lett. 96, 501 (1988).
- [28] D.L. John, L.C. Castro, D.L. Pulfrey. J. Appl. Phys. 96, 5180 (2004).
- [29] J. Guo, Y. Yoon, Y. Ouyang. Nano Lett. 7, 1935 (2007).
- [30] Дж. Каллуэй. Теория энергетической зонной структуры. Мир, М. (1969).
- [31] С.Ю. Давыдов, А.А. Лебедев, О.В. Посредник. Элементарное введение в теорию наносистем. Изд-во "Лань", СПб (2014).
- [32] F.D.M. Haldane, P.W. Anderson. Phys. Rev. B 6, 2553 (1976).

- [33] S. Lebègue, M. Klintenberg, O. Eriksson, M.I. Katsnelson. Phys. Rev. B 79, 245117 (2009).
- [34] S. Yuan, M. Rösner, A. Schulz, T.O. Wehling, M.I. Katsnelson. Phys. Rev. Lett. 114, 047403 (2015).
- [35] С.Ю. Давыдов, О.В. Посредник. ФТТ 57, 819 (2015).
- [36] W.A. Harrison. Phys. Rev. B 27, 3592 (1983).
- [37] Q. Cai, D. Scullion, A. Falin, K. Watanabe, T. Taniguchi, Y. Chen, E.J.G. Santos, L.H. Lia. Nanoscale 9, 3059 (2017).
- [38] Ф. Бехштедт, Р. Эндерлайн. Поверхности и границы раздела полупроводников. Мир, М. (1990).
- [39] V.E. Henrich, P.A. Cox. The surface science of metal oxides. Cambridge Univ. Press, Cambridge (1994).

Редактор Т.Н. Василевская